# РЕЛАКСОРНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ ТШпS<sub>2</sub><S>

# Р.М.САРДАРЛЫ, О.А.САМЕДОВ, А.И.НАДЖАФОВ, И.Ш.САДЫХОВ, Э.А.ЗЕЙНАЛОВА, \*Т.Г.МАМЕДОВ

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана AZ 1143, Баку, пр. Г.Джавида 31a Институт Физики НАН Азербайджана\* AZ1143, Баку, пр. Г.Джавида 33

Изучены диэлектрические, пироэлектрические и электрические свойства кристаллов TlInS<sub>2</sub>, отожженных в среде серы. Показано, что отжиг в среде серы приводит к сильной диэлектрической релаксации с переходом системы в состояние сегнетодипольной фазы, при котором сосуществуют ближний и дальний полярный порядок. Определена температура перехода из состояния сегнетостекольной фазы в сегнетофазу (T<sub>f</sub>=167K), определены энергия активации E<sub>a</sub>=0,2 эB, концентрация глубинных ловушек N<sub>t</sub>=1,34·10<sup>18</sup> см<sup>-3</sup>, средняя длина прыжка R=60Å и плотность состояний N<sub>F</sub>=2,6·10<sup>19</sup> эB<sup>-1</sup>см<sup>-3</sup>.

В работе [1] показано, что температурная область, в которой наблюдается неустойчивость кристаллической решетки TlInS<sub>2</sub>, весьма чувствительна к катионным примесям, имеющим различные ионные радиусы и координационные числа. Причем для одних примесей наблюдается повышение температур фазовых переходов, в то время как для других примесей наблюдается их понижение, исследованы также температурные зависимости диэлектрической проницаемости кристаллов TlInS<sub>2</sub>, легированных 0,1 атм.% Cr, Mn, Ge, Sm, Bi, Yb и La. Построена зависимость температур фазовых переходов от ионного радиуса примесных атомов. Установлено, что легирование кристалла TIInS<sub>2</sub> примесями Mn, Fe, Ge и Cr приводит к смещению фазовых переходов в область низких температур (ионные радиусы Mn, Fe, Ge и Cr меньше ионного радиуса In). Напротив, при легировании Yb, Sm, Bi и La (ионные радиусы Yb, Sm, Bi и La больше ионного радиуса In) эти ионы занимают октаэдрические пустоты в тетраэдрических комплексах In<sub>4</sub>S<sub>10</sub>, создавая внутреннее давление, что приводит к смещению фазовых переходов в область высоких температур. Таким образом, установлено, что легирование катионными примесями (Mn, Fe, Ge и Cr) приводит к сильной диэлектрической релаксации, связанной с переходом системы в состояние сегнетодипольной фазы, при котором сосуществуют ближний и дальний полярный порядок.

Учитывая вышесказанное, представляется интересным также установление роли анионной подрешетки при фазовых переходах, происходящих в кристалле TlInS<sub>2</sub>.

В данной работе представлены результаты исследований диэлектрических, поляризационных и пироэлектрических свойств кристаллов  $TIInS_2$ , подвергнутых отжигу в среде серы ( $TIInS_2 < S >$ ).

Диэлектрическая проницаемость измерялась при помощи моста переменного тока Е7-12. Пироэффект исследовался квазистатическим методом при помощи универсального вольтметра В7-30.

На Рис.1 представлены температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $\varepsilon(T)$  исследуемых образцов, снятые в режимах охлаждения и нагрева в интервале температур 250-150К по направлению (100). Как видно из Рис.1 (кривые 1, 2) в чистом образце TIInS<sub>2</sub> обнаружены последовательные фазовые переходы при температурах соответственно 215К, 205К, 203,5К, 201К и изгиб  $\varepsilon(T)$  при температуре 197К. Температурный гистерезис  $\varepsilon(T)$  в чистом кристалле TIInS<sub>2</sub> практически отсутствует (Рис.1, кривые 1, 2). В кристалле

### РЕЛАКСОРНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TIInS<sub>2</sub><S>

TlInS<sub>2</sub><S> аномалия на кривой  $\epsilon$ (T), соответствующая температуре T<sub>i</sub>, сохраняется, но остальные аномалии сглаживаются, и наблюдается температурный гистерезис между кривыми охлаждения и нагрева. Кроме того, фазовые переходы сильно размываются (Рис.1, кривые 3, 4). Размытые фазовые переходы такого вида мы наблюдали в кристалле TlInS<sub>2</sub><R> (R=Fe, Ge, Cr, Mn) [2-5].

Размытие фазового перехода в кристалле TIInS<sub>2</sub> можно связать co структурной разупорядоченностью. Как известно, если трансляционная симметрия разупорядочения по составу, нарушена из-за то в зависимости OT микроскопических деталей разупорядочения может наблюдаться размытие фазового перехода. Например, в отожженном кристалле, где примеси или вакансии могут свободно диффундировать и достигать равновесия по отношению к другим степеням свободы системы, можно ожидать четкий фазовый переход [6]. В закаленной системе, в которой примеси и вакансии заморожены в фиксированных положениях решетки, можно ожидать уширение фазового перехода, если беспорядочность неоднородна. Поэтому можно говорить о том, что при обжиге кристалла TIInS<sub>2</sub> в среде серы дефекты распределяются неоднородно и в результате приводят к размытию фазового перехода.



### Рис.1.

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости кристалла  $TIInS_2$ , измеренные на частоте  $1M\Gamma$ ц. Кривая 1 –  $TIInS_2$  охлаждение; кривая 2–

TllnS<sub>2</sub> нагрев; кривая 3–TllnS<sub>2</sub><S> охлаждение; кривая 4–TllnS<sub>2</sub><S> нагрев.



## Рис.2.

Температурная зависимость пирокоэффициента в режиме нагрева без поля после охлаждения в поле (кривая 1). Температурная зависимость  $\varepsilon^{-1/2}(T)$  для TlInS<sub>2</sub><S> (кривая 2).

На Рис.2 (кривая 2) показана зависимость  $\varepsilon^{-1/2}(T)$  кристалла TlInS<sub>2</sub><S>. Как видно из рисунка, квадратичная зависимость обратной величины диэлектрической проницаемости выполняется только в области размытого фазового перехода, а при температурах значительно более высоких выполняется закон Кюри-Вейса. Экстраполяция линейной части зависимости  $\varepsilon^{-1/2}(T)$  пересекает температурную ось при T<sub>f</sub>=167К (T<sub>f</sub> – температура Фогеля-Фулчера). Именно при этой температуре (167К) проявляются релаксорные свойства кристалла TlInS<sub>2</sub><S>. То есть при температуре T<sub>f</sub>=167К происходит фазовый переход в состояние со спонтанной поляризацией. Однако при температуре 167К не обнаружено аномалий диэлектрической проницаемости.

Это связано с тем, что локализованные заряды создают локальные электрические поля. В слабых внешних полях спонтанная поляризация отдельных микрообластей будет направлена по-разному, в соответствии с пространственным распределением локализованных зарядов. Поэтому особенностей в зависимости  $\varepsilon(T)$ , связанных с фазовым переходом при T<sub>f</sub>, не наблюдается. Тогда как при поляризации кристалла TIInS<sub>2</sub><S> направленным электрическим полем большим коэрцитивного поля  $E_{\kappa}$ , спонтанная поляризация отдельных микрообластей будет однонаправленной, и в результате при температуре T<sub>f</sub> проявляется аномалия пиротока при температуре 167К (рис.2, кривая 1). Как видно из Рис.2, на кривой 1, иллюстрирующей зависимость пироэлектрического коэффициента от температуры  $\gamma(T)$ , наблюдаются две аномалии, соответствующие температурам T<sub>f</sub>~167K и T<sub>m</sub>~200K.

Размытие фазового перехода может приводить к изменениям особенностей электрических свойств сегнетоэлектриков в области этих переходов. В работе [4] было установлено, что замещение In в кристалле  $TIInS_2$  различными катионами приводит к размытию фазовых переходов. Кроме того, при температуре перехода из параэлектрической в несоразмерную фазу (T<sub>i</sub>) механизм проводимости изменяется от зонной к прыжковой. Так как  $TIInS_2 < S >$  проявляет все особенности, характерные для релаксорных сегнетоэлектриков, представлялось интересным изучение электрических свойств этих кристаллов в области устойчивого релаксорного состояния.

На Рис.3 представлена температурная зависимость проводимости  $\sigma(T)$  кристалла TlInS<sub>2</sub><S> в направлении перпендикулярном естественным слоям кристалла. На зависимости Арренусовых координат  $\ln \sigma$  от температуры наблюдается длинный линейный участок выше температуры 216К. Линейная температурная зависимость является типичной для зонной проводимости полупроводников. Из наклона кривой была определена энергия активации  $E_a \approx 0,2$ эВ. При температуры ниже 216К энергия активации проводимости не имела постоянного наклона и непрерывно уменьшалась с уменьшением температуры вплоть до 167К. Именно в этом температурном интервале кристалл TlInS<sub>2</sub><S> находится в релаксорном состоянии.



Рис.3.

Рис.4.

Температурная зависимость электро- Низкото проводности  $\sigma(T)$  кристалла TlInS<sub>2</sub><S>. кристал

Низкотемпературная проводимость  $\sigma$ кристалла TlInS2<S> в координатах Мотта.

Проводимость подобного типа, когда энергия активации монотонно уменьшается с температурой, осуществляется прыжками носителей заряда по

РЕЛАКСОРНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TlInS<sub>2</sub><S>

состояниям, локализованным вблизи уровня Ферми. Она имеет термоактивационный характер и может быть описана законом Мотта [7]:

$$\sigma \sim \exp\left[-\left(\frac{E_a}{kT}\right)^{\frac{1}{4}}\right]$$
 или  $\sigma \sim \exp\left[-\left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{1}{4}}\right],$  (1)

где *E*<sub>*a*</sub> – энергия активации, *k* – постоянная Больцмана, где

$$T_0 = \frac{16}{N_F \cdot k \cdot a^3},\tag{2}$$

здесь *а* – среднее расстояние между центрами локализации, *N<sub>F</sub>* – плотность состояний вблизи уровня Ферми. Результаты измерений проводимости в интервале температур 216-167К дают

линейную зависимость  $\ln \sigma$  от  $(1/T)^{1/4}$  (Рис.4). По наклону графика  $\ln \sigma \left(\frac{1}{T^{-\frac{1}{4}}}\right)$  можно

определить как  $T_0=2,8\cdot10^7$ К. Радиус локализации *а*, был взят равным 14Å по аналогии с GaS [8]. Плотность состояния определена как  $N_F=2,6\cdot10^{19}$  эB<sup>-1</sup>·см<sup>-3</sup>. Длину прыжков *R* при любой температуре можно найти как:

$$R = \frac{3}{8} a T_0^{\frac{1}{4}} T^{-\frac{1}{4}}.$$
 (3)

При T=183К, R≈63Å; T=194К, R≈57Å. Средняя длина прыжка  $R_{cp} = \frac{R_1 + R_2}{2} = 60$ Å.

Средняя длина прыжка R превышает среднее расстояние между локализованными состояниями *a*:  $R_{cp}/a\sim4$ . Разность между энергиями состояний  $\Delta E$  вблизи уровня Ферми можно определить по формуле:

$$\Delta E = \frac{3}{4\pi R^3 N(E_F)},\tag{4}$$

которая оказалась равной  $\Delta E=0.05$  эВ. Концентрацию глубинных ловушек в кристалле TIInS<sub>2</sub><S> также можно определить по формуле:

$$N_t = N_F \Delta E = 1,34 \cdot 10^{18} \, cm^{-3}$$
.

Таким образом, в кристалле TlInS<sub>2</sub>, отожженном в среде серы, фазовые переходы сильно размываются, а кристалл становится типичным сегнетоэлектриком со смешанной сегнетодипольной фазой с сосуществованием ближнего и дальнего полярного порядка.

- 1. Р.М.Сардарлы, О.А.Самедов, А.И.Наджафов, И.Ш.Садыхов, ФТТ, **45** (2003) 1085.
- 2. Р.М.Сардарлы, О.А.Самедов, И.Ш.Садыхов, В.А.Алиев, ФТТ, **45** (2003) 1067.
- 3. A.Sardarli, I.M.Filanovsky, R.M.Sardarli, O.A.Samedov, I.Sh.Sadigov, A.I.Aslanov, *Proceedings of International Conference on MEMS, NANO and Smart Systems. Banff, Alberta, Canada, July 20 to July* 23, (2003) 159.
- A.Sardarli, I.M.Filanovsky, R.M.Sardarli, O.A.Samedov, I.Sh.Sadigov, A.I.Aslanov, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (JOAM), 5 (2003) 276.
- 5. R.M.Sardarli, O.A.Samedov, I.Sh.Sadigov, Ferroelectrics, 298 (2004) 275.
- 6. T.C.Lubencny, *Phys.Rev.*, **B11** (1975) 3573.
- 7. Н.Мотт, Э.Девис, Электронные процессы в некристаллических веществах. М., Мир, (1974) 472.
- 8. V.Augelli, C.Manfredott, R.Hurri, R.Piccolo, L.Vasanelli, *Nuovo Cimento*, **38** (1977) 327.

## TIInS2 KRİSTALLARIN RELAKSOR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

#### R.M.SƏRDARLI, O.Ə.SƏMƏDOV, A.İ.NƏCƏFOV, B.Sh.SADİGOV, E.Ə.ZEYNALOVA \*T.Q.MƏMMƏDOV

Kükürdün mühitində tablanan TlInS<sub>2</sub> kristalının dielektrik, piroelektrik və elektrik xassələri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu kristal relaksor-seqnetoelektriklərə aiddir. Foqel-Fulçer temperaturu T<sub>f</sub>=167K, aktivasiya enerjisi E<sub>a</sub>=0,2eV, sıxlıq halı N<sub>f</sub>=2,6·10<sup>19</sup>eV<sup>-1</sup>sm<sup>-1</sup>, sıçrayışın orta uzunluğu R=60E və dərin tutmaların konsentrasiyası N<sub>f</sub>=1,34·10<sup>18</sup>sm<sup>-3</sup> təyin olunmuşdur.

#### **RELAXOR PROPERTY OF TIInS<sub>2</sub><S>**

#### R.M.SARDARLI, O.A.SAMEDOV, A.I.NADJAFOV, B.Sh.SADIGOV, E.A.ZEYNALOVA, \*T.G.MAMEDOV

Dielectric, piroelectric and electric properties of TlInS<sub>2</sub> crystal burnt in sulfur medium were studied. This crystal was shown to concern to the relaxor-ferroelectric. Fogel-Fulcher temperature  $T_f=167K$ , activation energy  $E_a=0,2eV$ , density of states  $N_f=2,6\cdot10^{19}eV^{-1}cm^{-1}$ , middle lenght of jump R=60Å and concentration of deep trapping  $N_f=1,34\cdot10^{18}cm^{-3}$  were determined.

Редактор: Б.Аскеров